日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

27. 2. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年12月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-432338

[ST. 10/C]:

[JP2003-432338]

REC'D 2 9 APR 2004

WIPO PCT

出 願 人 Applicant(s):

石原薬品株式会社 株式会社大和化成研究所 三菱マテリアル株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 4月16日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願 【整理番号】 P03-IY15

【提出日】 平成15年12月26日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 C25D 3/30

> C25D 3/32 C25D 3/60

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マテリアル株式会社

三田工場内 増田 昭裕

【氏名】

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マテリアル株式会社

三田工場内 小日向 正好

【氏名】

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県明石市二見町南二見21番地の8 株式会社大和化成研究

所内 小幡 惠吾

【氏名】

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県明石市二見町南二見21番地の8 株式会社大和化成研究

所内

【氏名】

吉本 雅一

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町5番26号 石原薬品株式会社内 【氏名】

辻 清貴

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町5番26号 石原薬品株式会社内 内田 衛

【氏名】 【発明者】

> 【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町5番26号 石原薬品株式会社内 【氏名】 小里 圭二

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町5番26号 石原薬品株式会社内 【氏名】 榮川 昌宏

【特許出願人】

【識別番号】 000197975

【氏名又は名称】 石原薬品株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 593002540

【氏名又は名称】 株式会社大和化成研究所

【特許出願人】

【識別番号】 000006264

【氏名又は名称】 三菱マテリアル株式会社

【代理人】

【識別番号】 100092439

【弁理士】

【氏名又は名称】 豊永 博隆 【電話番号】 (078)361-7162 【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2003- 15562

【出願日】

平成15年 1月24日

【手数料の表示】

【納付書番号】

02000056515

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9710936

【曹類名】特許請求の範囲

【請求項1】

- (a) 第一スズ塩と、第一スズ塩及び銅、ビスマス、銀、インジウム、亜鉛、ニッケル、 コバルト、アンチモンから選ばれた金属の塩とのいずれかよりなる可溶性塩と、
- (b)アルカンスルホン酸、アルカノールスルホン酸よりなる群から選ばれた脂肪族スル ホン酸の少なくとも一種

を含有するスズ及びスズ合金メッキ浴において、

上記脂肪族スルホン酸(b)が、同スルホン酸以外の不純物としてのイオウ化合物をゼロ 濃度に排除するか、微量濃度にまで低減した精製脂肪族スルホン酸であって、

上記不純物としてのイオウ化合物が、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物と 、分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物との少なくとも一種であることを特徴 とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項2】

分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物がジメチルジスルフィドであり、当該化 合物のメッキ浴中の含有量が200ppm未満であることを特徴とする請求項1に記載の スズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項3】

分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物がメタンチオスルホン酸S-メチルであ り、当該化合物のメッキ浴中の含有量が4 p p m未満であることを特徴とする請求項1に 記載のスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項4】

分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物がαークロロジメチルスルホンであり、 当該化合物のメッキ浴中の含有量が4 p p m未満であることを特徴とする請求項1に記載 のスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項5】

分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物が $\alpha-$ メチルスルホニルー α , $\alpha-$ ジク ロロジメチルスルホンであり、当該化合物のメッキ浴中の含有量が4 p p m未満であるこ とを特徴とする請求項1に記載のスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項6】

分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物がジメチルジスルフィド、メタンチオス ルホン酸S-メチルであり、分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物がα-クロ ロジメチルスルホン、 α ーメチルスルホニルー α , α ージクロロジメチルスルホンであっ

ジメチルジスルフィド、メタンチオスルホン酸S-メチル、 $\alpha-$ クロロジメチルスルホ ン、 α ーメチルスルホニルー α , α ージクロロジメチルスルホンよりなる群から選ばれた イオウ化合物の少なくとも2種以上がメッキ浴に共存するとともに、

共存する上記イオウ化合物の合計含有量が2ppm未満であることを特徴とする請求項 1に記載のスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項7】

請求項1~6のいずれか1項の精製前の脂肪族スルホン酸が、アルキルメルカプタン又 はジアルキルジスルフィドを湿式酸化し、或はハロゲン化アルキルスルホニルを加水分解 して得られた脂肪族スルホン酸であることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホ ン酸メッキ浴。 【請求項8】

請求項1~7のいずれか1項の精製脂肪族スルホン酸(b)が、脂肪族スルホン酸に加温 下で減圧濃縮処理を施したものであることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホ ン酸メッキ浴。 【請求項9】

請求項1~7のいずれか1項の精製脂肪族スルホン酸(b)が、脂肪族スルホン酸を吸着 剤に接触させて固相抽出処理を施したものであることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂

出証特2004-3032252

肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項10】

精製脂肪族スルホン酸(b)が、同一の吸着剤により、或は種類を変えた吸着剤により複数 工程の固相抽出処理を施したものであることを特徴とする請求項9に記載のスズ及びスズ 合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項11】

精製脂肪族スルホン酸(b)が、

- (1)請求項8に記載の減圧濃縮処理と、
- (2)請求項9又は10に記載の吸着剤を用いた固相抽出処理

とを組み合わせて施したものであることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項12】

アルカンスルホン酸がメタンスルホン酸であることを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載のスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴。

【請求項13】

請求項1~12のいずれか1項のメッキ浴を用いてバンプを形成することを特徴とするバンプ形成方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】スズ又はスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴

【技術分野】

[0001]

本発明はスズ及びスズ合金メッキ浴に関して、特定のイオウ化合物を微量濃度以下に精 製した脂肪族スルホン酸をベース酸とすることで、従来より、浴から得られるスズ及びス ズ合金メッキ皮膜のリフロー性並びに外観をさらに改善できるものを提供する。

【背景技術】

[0002]

排水処理の容易性、スズ塩の溶解性などの見地から、スズ及びスズ合金メッキの有機ス ルホン酸浴は従来から知られている。

例えば、特許文献1~4などには、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、プロパンス ルホン酸などのアルカンスルホン酸、或は、2-ヒドロキシエタンスルホン酸、2-ヒド ロキシプロパンスルホン酸などのアルカノールスルホン酸、pーフェノールスルホン酸な どの芳香族スルホン酸をベース酸とするスズ、或はスズー鉛合金メッキ浴などが開示され

[0003]

例えば、上記特許文献1に記載の有機スルホン酸浴では、浴中に所定のノニオン系界面 活性剤を添加することにより、スズ又はスズ合金メッキ皮膜の緻密性、平滑性などの皮膜 外観を向上しようとするものである。

また、上記特許文献2~4に記載の有機スルホン酸浴においても、同様に、浴中に所定 のノニオン系の界面活性剤を添加して、高電流密度でのメッキ(高速メッキ)を可能にし、 或は皮膜外観や均一性を向上しようとするものである。

[0004]

このように、上記特許文献1~4に記載されたスズ及びスズ合金の有機スルホン酸浴に あっては、各種添加剤の含有により、メッキ皮膜の外観などを改善しようとするものであ

一方、上記スズ及びスズ合金の有機スルホン酸浴、特に、スズ系メッキ浴に汎用される アルカンスルホン酸などの脂肪族スルホン酸浴においては、ベース酸となる脂肪族スルホ ン酸の純度と得られるメッキ皮膜の特性との間には何らかの関連性があり、脂肪族スルホ [、]ン酸の純度が低く不純物が微量でも含まれると、メッキ皮膜の特性に悪影響を及ぼすので はないかという問題が提起されている。

[0005]

そこで、このスズ系メッキ浴に常用される脂肪族スルホン酸を精製する方法の公知技術 を挙げると、下記の特許文献5~6がある。

特許文献5には、先ず、従来のアルカンスルホン酸の製法として、エチレンをクロロス ルホン酸でスルホン化処理する方法、エチレンオキシドを亜硫酸ガスで処理する方法、有 機チオール又はチオ酢酸エステルを酢酸溶媒中で過酢酸と反応させる方法などを挙げ(段 落3参照)、これらの従来製法に対して、次の方法を開示している。

即ち、メチルメルカプタン、エチルメルカプタン、2-メルカプトエタノールなどのア ルキルメルカプタンと過酸化水素を反応させてアルカンスルホン酸又はアルカノールスル ホン酸を製造するに際して、50重量%以上のH2O2濃度を有する過酸化水素水溶液を化 学量論量を越える使用量で反応槽に仕込み、50℃以下の低温でアルキルメルカプタンを 連続供給し、3~20時間程度の熟成期間を経て、常圧下で沸騰蒸留処理を施した後、反 応液を陰イオン交換体と接触させて、髙純度のアルカンスルホン酸又はアルカノールスル ホン酸を高収率、低コストで製造する方法を開示している(同公報の請求の範囲、段落9

[0006]

この特許文献5は、アルキルメルカプタンと過酸化水素を反応させてアルカンスルホン 酸を製造する過程において、過酸化水素を化学量論量を越えて多く使用しながら、反応温 度の低温化と、熟成化と、常圧下での沸騰蒸留と、陰イオン交換体処理との複雑な組み合わせによって、純粋なアルカンスルホン酸を製造するものであり、得られた高純度のアルカンスルホン酸は(メタ)アクリル酸とのエステル化により反応性乳化剤として、また、その単独重合体又はビニルモノマーとの共重合体により凝集剤、分散剤、増粘剤などの各種用途に利用される外、スズ、ハンダメッキ用の添加剤としても利用できることが記載されている(同公報の段落2参照)。

[0007]

また、特許文献 6 には、先ず、従来のアルカンスルホン酸の製法として、チオール(アルキルメルカプタン)の酸化、ハロゲン化アルキルスルホニルの加水分解、或は、ジメチルジスルフィドの酸化などを挙げ(段落 3 参照)、これらの従来製法に対して、アルカンスルホン酸の水溶液を塩基性アニオン交換樹脂に接触させて、主にアルカンスルホン酸中の硫酸の含有率を低減する精製方法を開示している。

この特許文献6によれば、アルカンスルホン酸、さらに詳しくはメタンスルホン酸は、 導電金属のメッキに有用である反面、メタンスルホン酸中には導電金属のメッキに際して 有害である硫酸が不純物として存在しているが、塩基性アニオン交換樹脂との接触により 、アルカンスルホン酸中の硫酸の含有率を大幅に低減することができるとしている(段落 2~5参照)。

[0008]

【特許文献1】特開昭59-182986号公報

【特許文献2】特開平1-268894号公報

【特許文献3】特開昭63-161187号公報

【特許文献4】特開平3-94093号公報

【特許文献 5】 特開平 1 0 - 2 0 4 2 5 2 号公報

【特許文献6】特開2001-64249号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0009]

本発明は、脂肪族スルホン酸をベース酸とするスズ又はスズ合金メッキ浴において、特殊で複雑な方法を用いた特許文献5のアルカンスルホン酸の高純度化方法とは異なり、また、アニオン交換樹脂との接触による特許文献6の方法とも異なる別種の分離精製方式を脂肪族スルホン酸に適用することにより、スズ又はスズ合金メッキ皮膜のリフロー性や外観を従来より一層改善することを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

前述したように、スズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸浴においては、脂肪族スルホン酸の純度が低く不純物が微量でも含まれると、スズ又はスズ合金浴から得られるメッキ皮膜の特性に悪影響を及ぼすのではないかとの問題提起がなされている。

そして、これに関連して、特許文献5には、アルキルメルカプタンを過酸化水素で酸化する製法では、ジスルフィドの様な反応中間体の残存もあり、製品を汚染していることが指摘されている(段落5)。

そこで、本発明者らは、メタンスルホン酸などのアルカンスルホン酸の純度と、メッキ皮膜の特性との関係を鋭意研究した結果、アルカンスルホン酸中には製造方法に由来してクロロジメチルスルホン、ジメチルジスルフィドなどの特定の成分がメッキ特性に悪影響を及ぼし、この特定成分以外のイオウ化合物(例えば、ジメチルスルホンなど)はメッキ特性に影響を及ぼさないニュートラルな存在であること、また、特許文献 5~6とは異なるオウ化合物を有効に排除でき、得られた精製アルカンスルホン酸に施すと、上記特定のイな添加剤としてではなく、スズ又はスズ合金浴のベース酸に用いると、メッキ皮膜のリフロー性、皮膜外観を一層改善できることを見い出し、本発明を完成した。

[0011]

即ち、本発明1は、(a)第一スズ塩と、第一スズ塩及び銅、ビスマス、銀、インジウム 、亜鉛、ニッケル、コバルト、アンチモンから選ばれた金属の塩とのいずれかよりなる可 溶性塩と、

(b)アルカンスルホン酸、アルカノールスルホン酸よりなる群から選ばれた脂肪族スズ 酸の少なくとも一種

を含有するスズ及びスズ合金メッキ浴において、

上記脂肪族スルホン酸(b)が、同スルホン酸以外の不純物としてのイオウ化合物をゼロ 濃度に排除するか、微量濃度にまで低減した精製脂肪族スルホン酸であって、

上記不純物としてのイオウ化合物が、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物と 、分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物との少なくとも一種であることを特徴 とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。

[0012]

本発明2は、上記本発明1において、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物が ジメチルジスルフィドであり、当該化合物のメッキ浴中の含有量が200ppm未満であ ることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。 [0013]

本発明3は、上記本発明1において、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物が メタンチオスルホン酸S-メチルであり、当該化合物のメッキ浴中の含有量が4ppm未 満であることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。 [0014]

本発明4は、上記本発明1において、分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物 がα-クロロジメチルスルホンであり、当該化合物のメッキ浴中の含有量が4 p p m未満 であることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。

本発明5は、上記本発明1において、分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物 が α ーメチルスルホニルー α , α ージクロロジメチルスルホンであり、当該化合物のメッ キ浴中の含有量が4 p p m未満であることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホ ン酸メッキ浴である。 [0016]

本発明6は、上記本発明1において、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物が ジメチルジスルフィド、メタンチオスルホン酸S-メチルであり、分子内にイオウ原子と 塩素原子を併有する化合物が α ークロロジメチルスルホン、 α ーメチルスルホニルー α ,

ジメチルジスルフィド、メタンチオスルホン酸 S -メチル、 α -クロロジメチルスルホ ン、 α ーメチルスルホニルー α , α ージクロロジメチルスルホンよりなる群から選ばれた イオウ化合物の少なくとも2種以上がメッキ浴に共存するとともに、

共存する上記イオウ化合物の合計含有量が2ppm未満であることを特徴とする請求項 1に記載のスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。 [0017]

本発明7は、上記本発明1~6のいずれかの精製前の脂肪族スルホン酸が、アルキルメ ルカプタン又はジアルキルジスルフィドを湿式酸化し、或はハロゲン化アルキルスルホニ ルを加水分解して得られた脂肪族スルホン酸であることを特徴とするスズ及びスズ合金の 脂肪族スルホン酸メッキ浴である。 [0018]

本発明8は、上記本発明1~7のいずれかの精製脂肪族スルホン酸(b)が、脂肪族スル ホン酸に加温下で減圧濃縮処理を施したものであることを特徴とするスズ及びスズ合金の 脂肪族スルホン酸メッキ浴である。 [0019]

本発明9は、上記本発明1~7のいずれかの精製脂肪族スルホン酸(b)が、脂肪族スル 出証特2004-3032252

ホン酸を吸着剤に接触させて固相抽出処理を施したものであることを特徴とするスズ及び スズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。

[0020]

本発明10は、精製脂肪族スルホン酸(b)が、同一の吸着剤により、或は種類を変えた 吸着剤により複数工程の固相抽出処理を施したものであることを特徴とする上記本発明 9 に記載のスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。 [0021]

本発明11は、精製脂肪族スルホン酸(b)が、

- (1)上記本発明8の減圧濃縮処理と、
- (2)上記本発明9又は10の吸着剤を用いた固相抽出処理

とを組み合わせて施したものであることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホ ン酸メッキ浴。

[0022]

本発明12は、上記本発明1~11のいずれかにおいて、アルカンスルホン酸がメタン スルホン酸であることを特徴とするスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である

[0023]

本発明13は、上記本発明1~12のいずれかのメッキ浴を用いてバンプを形成するこ とを特徴とするバンプ形成方法である。 【発明の効果】

[0024]

前述したように、脂肪族スルホン酸、特にアルカンスルホン酸の従来の製法としては、 アルキルメルカプタンを湿式酸化する方法(本発明7参照;例えば、塩素及び水、又は過 酸化水素などにより酸化する方法)があるが、この酸化製法では、中間段階でジメチルジ スルフィドが生成する可能性があり、前記特許文献5でも、ジスルフィドの様な反応中間 体の残存を指摘している(同文献5の段落5参照)。また、ジアルキルジスルフィドを湿式 酸化する方法では、未反応のジアルキルジスルフィドが生成物中に残留する恐れがあり、 例えば、ジメチルジスルフィドを湿式酸化すると、生成物のメタンスルホン酸中に未反応 のジメチルジスルフィドが微量残存する恐れがある(本発明7参照)。さらに、ハロゲン化 アルキルスルホニルを加水分解する方法でも、目的とする脂肪族スルホン酸以外に、各種 のハロゲン原子を有するイオウ化合物が不純物として微量混入して来る恐れがあり、この 点についてはアルキルメルカプタンを塩素と水で湿式酸化する方式でも同様の恐れがある

本発明は、脂肪族スルホン酸の製造に際して、その製造に由来して不純物として微量混 入するイオウ化合物のうち、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物(具体的には 、ジメチルジスルフィド、メタンチオスルホン酸S-メチル)か、分子内にイオウ原子と 塩素原子を併有する化合物(具体的には、αークロロジメチルスルホン、αーメチルスル ホニルー α , α ージクロロジメチルスルホン)をゼロ濃度に排除又は微量濃度以下に低減 した精製脂肪族スルホン酸をベース酸として使用したスズメッキ浴、又は鉛フリーのスズ 合金メッキ浴であるため、従来の脂肪族スルホン酸をベース酸に用いた場合に比べて、リ フロー性、並びに皮膜外観に一層優れたスズ及び鉛フリーのスズ合金の電着皮膜を得るこ [0025]

この場合、排除の対象となる上記特定のイオウ化合物においては、各成分の濃度は分析 機器によっても測定不能なゼロのレベルが最適であることは勿論であるが、メッキ特性の 保持に鑑みてメッキ浴中の各成分の許容濃度の上限は異なり、ジメチルジスルフィドは 2 0 0 p p m未満(本発明 2 参照)、メタンチオスルホン酸 S ーメチル、αークロロジメチル スルホン、 $\alpha-$ メチルスルホニルー α , $\alpha-$ ジクロロジメチルスルホンは各4ppm未満(本発明3~5参照)であり、かかる微量濃度が浴中に混入していても、リフロー性や皮膜 外観のメッキ特性は良好なレベルを保持できる。

また、これらの許容濃度は上記特定のイオウ化合物が単独で浴中に存在する条件での数 値であるが、現実には、これら特定のイオウ化合物はメッキ浴中で複数成分が相乗的に作 用してメッキ特性に悪影響を及ぼすことが推定できることから、ジメチルジスルフィド、 ーα,αージクロロジメチルスルホンよりなる群から選ばれたイオウ化合物の少なくとも 2種以上がメッキ浴に共存する場合には、共存する上記イオウ化合物の合計許容濃度は 2 ppm未満と厳しくなる(本発明6参照)。このように、上記イオウ化合物の複合成分が共 存する場合には、その合計許容濃度の上限は当該成分が単独で浴に存在する場合の濃度上 限より低下するのである。 [0026]

また、本発明を無電解メッキ浴に適用した場合においても、上記電気メッキと同様に、 従来の脂肪族スルホン酸をベース酸に用いたメッキ浴に比べて、スズ及びスズ合金の電着 皮膜に一層優れたリフロー性、並びに皮膜外観を付与できる。 [0027]

(2)本発明8~12では、不純物としてのイオウ化合物の中の特定成分を排除、又は微 量濃度にまで低減する具体的手段が、減圧加温下に原液を濃縮する減圧濃縮処理か、吸着 剤に接触させる固相抽出処理であるため、特殊で複雑な方法を用いてアルカンスルホン酸 を高純度化する特許文献5に比べて、精製処理を簡便化できる。

また、特許文献6のアルカンスルホン酸の精製方法は、メタンスルホン酸中に導電金属 のメッキに有害な硫酸が不純物として存在することの解消に技術的課題があることから(同文献6の段落2~5参照)、この特許文献6は硫酸が存在すると塩の沈殿などで支障が 生じる鉛を含むメッキ浴、例えば、スズー鉛合金メッキ浴を前提にしたものと推測できる が、本発明は硫酸の存在によっても基本的に悪影響を受けないスズメッキ浴、或は、鉛フ リーのスズ合金メッキ浴を対象とするため、特許文献6の精製アルカンスルホン酸が用途 として想定するメッキ浴とは異なる。

しかも、本発明では、脂肪族スルホン酸から排除する不純物の対象はジメチルジスルフ ィド、メタンチオスルホン酸S-メチル、α-クロロジメチルスルホンなどの特定のイオ ウ化合物であるが、特許文献 6 の除去対象は硫酸であるため、本発明は特許文献 6 に対し てその除去手段、作用及び除去の対象成分が異なる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0028]

本発明は、第一に、不純物としてのイオウ化合物の中の特定成分をゼロ濃度に排除する か、微量濃度にまで低減した精製脂肪族スルホン酸をベース酸とするスズメッキ浴、又は 鉛フリーのスズ合金メッキ浴であり、第二に、その不純物除去の具体的手段として、減圧 加温下に原液を濃縮する減圧濃縮処理を施した精製脂肪族スルホン酸をベース酸とするス ズメッキ浴、又は鉛フリーのスズ合金メッキ浴であり、第三に、上記減圧濃縮処理に替え て、吸着剤に接触させる固相抽出処理を施した精製脂肪族スルホン酸を用いたスズ又はス ズ合金メッキ浴である。

上記第一の発明において、不純物として排除対象となるイオウ化合物は、分子内に酸化 途上のイオウ原子を有する化合物(ジメチルジスルフィド、メタンチオスルホン酸S-メ チル)、分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物(αークロロジメチルスルホン 、αーメチルスルホニルーα,αージクロロジメチルスルホン)である。

また、本発明の第四は、これらのスズ又はスズ合金メッキ浴を用いて、プリント基板や TABなどにバンプを形成する方法である。

当該スズ又はスズ合金メッキ浴は、電気メッキ浴に限らず、無電解メッキ浴を含むもの である。 [0029]

本発明のスズ又はスズ合金メッキ浴のベース酸は、アルカンスルホン酸及びアルカノー ルスルホン酸よりなる群から選ばれた脂肪族スルホン酸に、特定の分離精製処理を施した 上記アルカンスルホン酸としては、化学式 $C_n H_{2n+1} S O_3 H$ (例えば、 $n=1\sim 1$ 1) で示されるものが使用でき、具体的には、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、1 一プロパンスルホン酸、1 一ブタンスルホン酸、2 一ブタンスルホン酸、2 一ブタンスルホン酸、3 他、ペンタンスルホン酸などが挙げられる。

[0030]

上記アルカノールスルホン酸としては、化学式

 $C_m H_{2m+1} - C H (O H) - C_p H_{2p} - S O_3 H (例えば、m = 0 \sim 6、 p = 1 \sim 5)$

で示されるものが使用でき、具体的には、2-ヒドロキシエタン-1-スルホン酸(イセチオン酸)、2-ヒドロキシプロパン-1-スルホン酸(2-プロパノールスルホン酸)、2-ヒドロキシブタン-1-スルホン酸、2-ヒドロキシペンタン-1-スルホン酸などの外、1-ヒドロキシプロパン-2-スルホン酸、3-ヒドロキシプロパン-1-スルホン酸、4-ヒドロキシブタン-1-スルホン酸、2-ヒドロキシへキサン-1-スルホン酸などが挙げられる。アルカノールスルホン酸の代表例は、2-ヒドロキシエタン-1-スルホン酸である。

上記脂肪族スルホン酸の中ではアルカンスルホン酸が好ましく、アルカンスルホン酸では、本発明12に示すように、メタンスルホン酸が好ましい。

[0031]

上記脂肪族スルホン酸には通常各種のイオウ化合物が不純物として微量含まれている。 一方、この脂肪族スルホン酸に本発明の精製分離処理である減圧濃縮処理及び/又は固相抽出処理を施すと、精製分離前の液体クロマトグラムに現れた不純物のピークは分離後のクロマトグラムでは消失していることから、上記精製分離処理により不純物が除去されていることは確認できる。

そこで、精製分離前の脂肪族スルホン酸(具体的にはメタンスルホン酸)の不純物をジ クロロメタンで抽出して、得られた不純物の混合体を液体クロマトグラフィーにかけ、そ の各単離物を各種分析機器により同定した。

次いで、これらの各単離物を新たに分離精製した脂肪族スルホン酸に微量含有させて、この単離物を不純物として含む脂肪族スルホン酸をベース酸とするスズ又はスズ合金メッキ浴を建浴して、浴から得られたメッキ皮膜の特性を調べたところ、不純物として含まれるイオウ化合物の中には、メッキ特性に悪影響を及ぼす成分と及ぼさない成分があるという注目すべき結論を見い出した。そして、この影響の有無が異なる2群の成分を特定したところ、悪影響を及ぼす成分には共通の特徴があることを突き止めた。

即ち、本発明において、不純物として含まれるイオウ化合物のうち、脂肪族スルホン酸から排除又は微量濃度にまで低減すべき対象となる特定成分は、次の化合物(A)と(B)である。

- (A)分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物
- (B)分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物

[0032]

上記分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物(A)は、イオウ原子が酸化され尽くされていない(即ち、イオウ原子が完全なオクテット構造になっていない)化合物を意味し、具体的には、下記の構造式(a)~(b)で表される化合物(1)~(2)であり、従って、スルホン類のようなイオウ原子が酸化され尽くされた形態の(即ち、イオウ原子が8個の電子で囲繞された完全なオクテット構造になっている)化合物は排除される。

(1)ジメチルジスルフィド

 $C H_3 - S - S - C H_3 \qquad ...(a)$

(2)メタンチオスルホン酸S-メチル

【化1】

$$CH_3 - SCH_3 \qquad \cdots (b)$$

また、上記分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物(B)は、具体的には、下記の構造式(c) \sim (d)で表される化合物(3) \sim (4)であり、この場合のイオウ原子は酸化途上であっても、酸化され尽くされたものであっても良い。

(3) α ークロロジメチルスルホン 【化2】

(4) α ーメチルスルホニルー α , α ージクロロジメチルスルホン 【化 3 】

$$CH_3 - S - C - S - CH_3 \qquad \cdots(d)$$

一方、上記特定のイオウ化合物(1)~(4)がメッキ特性に悪影響を及ぼすのに対して、メッキ特性に悪影響を及ぼさない成分としては、構造式(e)で表される下記のジメチルスルホンが挙げられる。

(5) ジメチルスルホン

【化4】

このジメチルスルホンは前述のイオウ原子が酸化され尽くされた形態の化合物であり、 従って、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物(A)からは排除される。

このように、不純物として含まれる同じイオウ化合物にあっても、上記特定成分(1)~(4)はメッキ特性に悪影響を及ぼすが、特定以外の成分であるジメチルスルホン(5)は影響に関係しないニュートラルな化合物ということができる。

[0033]

本発明1に示すように、スズ又はスズ合金のメッキ特性、即ち、メッキ皮膜のリフロー性や皮膜外観を良好に保持する見地から、メッキ浴中での上記特定のイオウ化合物の各濃度は分析機器によっても測定不能なゼロのレベルが最適であることはいうまでもないが、微量濃度にまで低減した状態でも差し支えない。

上記特定のイオウ化合物において、メッキ特性を良好に保持する観点からの微量濃度の上限は各成分で異なり、本発明 2 に示すように、上記ジメチルジスルフィド(1)のメッキ浴中の許容濃度は 2 0 0 p p m未満が好ましい。

同様に、本発明3に示すように、メタンチオスルホン酸S-メチル(2)の許容濃度は4ppm未満が好ましい。

また、本発明 $4 \sim 5$ に示すように、 α ークロロジメチルスルホン(3)、 α ーメチルスルホニルー α , α ージクロロジメチルスルホン(4)の各許容濃度は夫々 4 p p m未満が好ましい。

一方、メッキ特性への悪影響の度合を見ると、概ね、化合物(3)が一番大きく、化合物(4)が次いで大きく、化合物(2)と(1)は化合物(3)~(4)より小さい傾向がある。

また、本発明7に示すように、一般に、脂肪族スルホン酸はアルキルメルカプタンの湿式酸化(塩素及び水などによる)又はジアルキルジスルフィドの湿式酸化や、ハロゲン化アルキルスルホニルの加水分解で製造される場合が多い(例えば、メタンスルホン酸はメチ分解で製造される場合が多い)が、これらの酸化方式では、中間生成物として化合物(1)が金にしたり、出発原料としての化合物(1)が微量残存したり、或は、ハロゲン原子を有す含まれることは一応推測可能であり、化合物(2)も同様の可能性があり、化合物(3)~(4)ない化合物(例えば、化合物(5))が存在し、また、製造反応で他の化合物が生成する可能性もあることに鑑みると、不純物としての含有の推測性があるからといって、そのような化合物(1)や(2)などが直ちにメッキ特性への悪影響に結び付くものではない。

前述のように、上記脂肪族スルホン酸から特定のイオウ化合物(1)~(4)を分離精製する 具体的手段としては、減圧濃縮処理及び/又は固相抽出処理が挙げられる(本発明7~8 参昭)

上記本発明8の減圧濃縮処理は、脂肪族スルホン酸の原液を減圧下で加温して、原液を 濃縮する処理をいう。

上記減圧条件は、メタンスルホン酸、2-ヒドロキシエタンスルホン酸などの脂肪族スルホンの種類に応じて異なり、例えば、メタンスルホン酸では、<math>50-1mmHg程度、好ましくは30-5mmHgである。

上記減圧下の加温条件も、脂肪族スルホンの種類に応じて多少異なり、例えば、メタンスルホン酸では、室温~100℃程度であり、徐々に温度を上昇させながら精製しても良いし、適正な温度を保持して加温しても良い。

減圧濃縮時間は1~10時間程度が一般的であり、3~8時間程度が好ましいが、脂肪 族スルホン酸の種類に応じて適正に濃縮時間を短縮或は延長できることはいうまでもない

上記脂肪族スルホン酸の原液は、市販の脂肪族スルホン酸、これを予備的に常圧下で適 宜加温濃縮したもの、或はこれに類した処理を施したものをいう。

脂肪族スルホン酸の原液を減圧加温下で処理すると、原液中の不純物又は低沸点成分が 効率良く蒸発して原液から除去され、蒸発せずに残った残留液中では脂肪族スルホン酸が 濃縮され、脂肪族スルホン酸の純度が増す。

[0035]

上記本発明9の固相抽出処理は、脂肪族スルホン酸を吸着剤に接触させて、吸着剤の通 過で純度を増した脂肪族スルホン酸を得る処理をいう。

上記吸着剤は、活性炭、シリカゲル、活性アルミナ、活性白土、ゼオライト、或は、多 孔性ポリマーなどの公知の吸着剤をいい、例えば、活性炭であれば、炭化と賦活工程を経 たものであれば任意のものが使用でき、多孔性ポリマーでは、例えば、スチレンとジビニ ルベンゼンの共重合体を基礎母体とする多孔質のポリマーが代表例であり、市販品として は、アンバーライト (スペルコ社製) などが挙げられる。

上記吸着剤は、その属性として、大きな表面積を持ち、内部にナノメートルオーダーの 細孔を多く持った多孔質構造の固体であって、前記特許文献6のようなポリマーの基礎母 体に第4級アンモニウム塩基などの官能基を導入したアニオン交換樹脂とは異なる概念で ある。ちなみに、後述の実施例に記載したアンバーライトXAD2は吸着剤に属するのに対し て、特許文献6に記載されたアンバーライトIRA92(段落11参照)はアニオン交換樹脂 に属する。

当該固相抽出処理では、予め吸着剤をメタノールやイオン交換水で洗浄した後、立設し たカラムに充填して、適正な流速で脂肪族スルホン酸をカラムに滴下させて、脂肪族スル ホン酸の原液中に含まれる不純物などをカラムの吸着剤に吸着させ、不純物の除去で純度 の増した脂肪族スルホン酸が流下抽出される。上記流速は、滴下する脂肪族スルホン酸の 種類や固定相である吸着剤の種類又は使用量などに応じて適宜調整される。

この固相抽出処理では、本発明10に示すように、同一の吸着剤により、或は種類を変 えた吸着剤により、脂肪族スルホン酸に複数工程の固相抽出処理を適用しても良い。例え ば、第一工程として、有機系吸着剤である多孔性ポリマーを充填したカラムに脂肪族スル ホン酸を滴下させた後、第二工程として、第一工程で得られた脂肪族スルホン酸をさらに 同種の多孔性ポリマーのカラムに滴下して、2段階抽出を行うこともでき、或は、さらに 多段階の抽出を行うこともできる。また、第一工程として、活性炭やシリカゲルなどの無 機系吸着剤を充填したカラムに脂肪族スルホン酸を滴下させた後、第二工程として、第一 工程で得られた脂肪族スルホン酸をさらに多孔性ポリマーのカラムに滴下して、2段階抽 出を行うか、或は、さらに多段階の抽出を行うこともできる。 [0036]

一方、本発明11に示すように、脂肪族スルホン酸に前記減圧濃縮処理と当該固相抽出 処理を組み合わせて適用することもできる。

例えば、脂肪族スルホン酸の原液を減圧加温下で濃縮処理してから、この減圧濃縮処理 で得られた脂肪族スルホン酸を吸着剤の充填カラムに滴下して抽出処理を行っても良く、 或は、その逆に、固相抽出処理で得られた脂肪族スルホン酸に減圧濃縮処理を施すことも

減圧濃縮処理と、複数工程の固相抽出処理を組み合わせることも可能であり、この場合 、固相抽出処理は減圧濃縮処理の前後にまとめて行っても良いし、減圧濃縮処理を挟んだ 分離した状態(即ち、固相抽出→減圧濃縮→固相抽出の順番)で行っても良い。

上記電気スズメッキ浴は、基本的に可溶性第一スズ塩と、液ベースとしての脂肪族スル ホン酸を基本組成とし、必要に応じて、酸化防止剤、安定剤、界面活性剤、光沢剤、半光 沢剤、pH調整剤などの各種添加剤を含有したものである。

一方、上記電気スズ合金メッキ浴は、基本的に可溶性第一スズ塩と、スズと合金を形成 する鉛以外の特定金属の可溶性塩と、液ベースとしての脂肪族スルホン酸を基本組成とす る鉛フリーのメッキ浴であり、必要に応じて、浴の分解防止、或は、スズ及びこれと合金

を形成する金属との共析を促進するための安定剤を初めとして、スズメッキ浴に類した各 種添加剤を含有したものである。

[0038]

上記可溶性第一スズ塩には、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、2-プロパノール スルホン酸、スルホコハク酸、p-フェノールスルホン酸などの有機スルホン酸の第一ス ズ塩を初め、ホウフッ化第一スズ、硫酸第一スズ、酸化第一スズ、塩化第一スズ、スズ酸 ナトリウム、スズ酸カリウムなどが使用できる。

スズと合金を形成する鉛以外の特定金属の可溶性塩とは、C u *、C u 2*、A g *、B i ³⁺、I n³⁺、Z n²⁺、N i ²⁺、C o ²⁺、C o ³⁺、S b ³⁺の各種金属イオンを浴中で生成す る任意の無機又は有機の塩を意味する。

例えば、可溶性銅塩は、硫酸銅、塩化銅、酸化銅、炭酸銅、酢酸銅、ピロリン酸銅、シ ュウ酸銅などである。可溶性銀塩は、メタンスルホン酸銀、エタンスルホン酸銀、2ープ ロパノールスルホン酸銀などの有機スルホン酸銀を初め、シアン化銀、ホウフッ化銀、硫 酸銀、亜硫酸銀、炭酸銀、スルホコハク酸銀、硝酸銀、クエン酸銀、酒石酸銀、グルコン 酸銀、シュウ酸銀、酸化銀、酢酸銀などである。可溶性ビスマス塩は、硫酸ビスマス、酸 化ビスマス、塩化ビスマス、臭化ビスマス、硝酸ビスマス、有機スルホン酸のビスマス塩 、スルホコハク酸のビスマス塩などである。可溶性インジウム塩は、塩化インジウム、酸 化インジウム、有機スルホン酸インジウムなどである。また、可溶性亜鉛塩は塩化亜鉛、 硫酸亜鉛、酸化亜鉛、有機スルホン酸亜鉛、スルホコハク酸亜鉛などである。

可溶性ニッケル塩は、硫酸ニッケル、塩化ニッケル、硫酸ニッケルアンモニウム、酸化 ニッケル、酢酸ニッケル、有機スルホン酸のニッケル塩などである。可溶性コバルト塩は 、硫酸コバルト、塩化コバルト、有機スルホン酸のコバルト塩などである。可溶性アンチ モン塩は、塩化アンチモン、ホウフッ化アンチモン、有機スルホン酸アンチモンなどであ

[0039]

本発明のスズ又はスズ合金メッキ浴は、酸性~中性、或はアルカリ性の任意の p H 領域 に適用することができる。しかしながら、一般に、メッキ浴中の Sn^2 +は酸性では安定で あるが、中性付近では不安定になり易い。従って、本発明のメッキ浴を中性浴に適用する 場合には、中性領域で Sn^{2+} を安定化させ、もって白色沈殿が生じたり、浴が分解するの を防止する目的で、錯化剤を含有させることが有効である。

上記錯化剤は、オキシカルボン酸、ポリカルボン酸、モノカルボン酸などであり、具体 的には、グルコン酸、クエン酸、グルコヘプトン酸、グルコノラクトン、グルコヘプトラ クトン、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、アスコルビン酸、シュウ酸、マロン酸、コハ ク酸、グリコール酸、リンゴ酸、酒石酸、ジグリコール酸、或はこれらの塩などが挙げら れる。好ましくは、グルコン酸、クエン酸、グルコヘプトン酸、グルコノラクトン、グル コヘプトラクトン、或はこれらの塩などである。

また、エチレンジアミン、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、ジエチレントリアミ ン五酢酸(DTPA)、ニトリロ三酢酸(NTA)、イミノジ酢酸(IDA)、イミノジ プロピオン酸(IDP)、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸(HEDTA)、ト リエチレンテトラミン六酢酸(TTHA)、エチレンジオキシビス(エチルアミン)-N , N, N′, N′ーテトラ酢酸、グリシン類、ニトリロトリメチルホスホン酸、1ーヒドロ キシエタンー1,1ージホスホン酸、或はこれらの塩なども錯化剤として有効である。 [0040]

上記酸化防止剤は浴中のS n²⁺の酸化防止を目的とするもので、次亜リン酸又はその塩 、アスコルビン酸又はその塩、ハイドロキノン、カテコール、レゾルシン、フロログルシ ン、クレゾールスルホン酸又はその塩、フェノールスルホン酸又はその塩、カテコールス ルホン酸又はその塩、ハイドロキノンスルホン酸又はその塩、ヒドラジンなどが挙げられ

上記安定剤は、特に、スズ合金メッキ浴の安定又は分解防止、或はスズと合金を形成す る金属の共析化を目的として含有され、チオ尿素類、チオ硫酸塩、亜硫酸塩、チオグリコ

ール、チオグリコール酸、チオグリコールポリエトキシレート、アセチルシステインなど の含イオウ化合物、シアン化合物、クエン酸等のオキシカルボン酸類などの公知の安定剤 の含有が有効である。

[0041]

上記界面活性剤には通常のノニオン系、アニオン系、両性、或はカチオン系などの各種 界面活性剤が挙げられ、メッキ皮膜の外観、緻密性、平滑性、密着性などの改善に寄与す

上記アニオン系界面活性剤としては、アルキル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエ ーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、アルキルベンゼン スルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩などが挙げられる。カチオン系界面活性 剤としては、モノ〜トリアルキルアミン塩、ジメチルジアルキルアンモニウム塩、トリメ チルアルキルアンモニウム塩などが挙げられる。

上記ノニオン系界面活性剤としては、 $C_1 \sim C_{20}$ アルカノール、フェノール、ナフトー ル、ビスフェノール類、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキルフェノール、アリールアルキルフェノール、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキルナフトール、 $C_1 \sim C_{25}$ アルコキシルリン酸(塩)、ソルビタンエステ ル、ポリアルキレングリコール、C1~C22脂肪族アミドなどにエチレンオキシド(EO) 及び/又はプロピレンオキシド(PO)を2~300モル付加縮合させたものなどが挙げら

上記両性界面活性剤としては、カルボキシベタイン、スルホベタイン、イミダゾリンベ タイン、アミノカルボン酸などが挙げられる。

[0042]

上記光沢剤、或は半光沢剤としては、ベンズアルデヒド、oークロロベンズアルデヒド 、2,4,6ートリクロロベンズアルデヒド、mークロロベンズアルデヒド、pーニトロベ ンズアルデヒド、pーヒドロキシベンズアルデヒド、フルフラール、1ーナフトアルデヒ ド、2ーナフトアルデヒド、2ーヒドロキシー1ーナフトアルデヒド、3ーアセナフトア ルデヒド、ベンジリデンアセトン、ピリジデンアセトン、フルフリルデンアセトン、シン ナムアルデヒド、アニスアルデヒド、サリチルアルデヒド、クロトンアルデヒド、アクロ レイン、グルタルアルデヒド、パラアルデヒド、バニリンなどの各種アルデヒド、トリア ジン、イミダゾール、インドール、キノリン、2-ビニルピリジン、アニリン、フェナン トロリン、ネオクプロイン、ピコリン酸、チオ尿素類、N-(3-ヒドロキシブチリデン) **− p −**スルファニル酸、N−ブチリデンスルファニル酸、N−シンナモイリデンスルファ ニル酸、2,4 -ジアミノ-6 -(2′ -メチルイミダゾリル(1′))エチル-1,3,5ートリアジン、2,4 -ジアミノー6 -(2' -エチル-4 -メチルイミダゾリル(1')) エチル-1,3,5-トリアジン、2,4-ジアミノ-6- $(2^{\prime}$ -ウンデシルイミダゾリ $\nu(1^{'}))$ エチル-1, 3, 5-トリアジン、サリチル酸フェニル、或は、ベンゾチアゾー ル、2―メチルベンゾチアゾール、2―アミノベンゾチアゾール、2―メルカプトベンゾ チアゾール等のベンゾチアゾール類などが挙げられる。

[0043]

上記pH調整剤としては、塩酸、硫酸等の各種の酸、アンモニア水、水酸化カリウム、 水酸化ナトリウム等の各種の塩基などが挙げられるが、ギ酸、酢酸、プロピオン酸などの モノカルボン酸類、ホウ酸類、リン酸類、シュウ酸、コハク酸などのジカルボン酸類、乳 酸、酒石酸などのオキシカルボン酸類なども有効である。

上記導電性塩としては、硫酸、塩酸、リン酸、スルファミン酸、スルホン酸などのナト リウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、アンモニウム塩、アミン塩などが挙げられるが 、上記 p H調整剤で共用できる場合もある。

[0044]

本発明のスズ又はスズ合金メッキ浴はバレルメッキ、ラックメッキ、高速連続メッキ、 ラックレスメッキなどの任意のメッキ方法に適用できる。

本発明のスズ又はスズ合金浴を用いた電気メッキの条件も任意であり、例えば、浴温は 0℃以上、好ましくは10~50℃程度であり、陰極電流密度は0.001~100A/

ページ: 12/

 dm^2 、好ましくは $0.01 \sim 30A/dm^2$ である。

さらに、本発明のスズ又はスズ合金浴は、前述したように、無電解メッキに適用することができることは言うまでもない。無電解メッキ浴では、銅、銅合金などの素地金属との置換反応を促進するため、チオ尿素類などの錯化剤の含有が有用である。

[0045]

一方、本発明13は、本発明のスズ又はスズ合金メッキ浴を用いて、プリント基板やTABなどにバンプを形成するバンプ形成方法である。本発明のスズ又はスズ合金メッキ浴を用いると、従来のメッキ浴に比べて、基板の高密度化を阻害するような裾の長い山形状などではなく、適正なマッシュルーム形状のバンプを円滑に形成できる。

また、本発明のスズ又はスズ合金メッキ浴は、半導体デバイス、プリント基板、フレキシブルプリント基板、フィルムキャリヤー、コネクタ、スイッチ、抵抗、可変抵抗、コンデンサ、フィルタ、インダクタ、サーミスタ、水晶振動子、リード線などの電子部品に対するスズ又はスズ合金メッキに良好に適用できる。

【実施例】

[0046]

以下、アルカンスルホン酸の減圧濃縮処理及び固相抽出処理による精製例、これらの精製処理を経たアルカンスルホン酸を含有するスズ及びスズ合金メッキ浴の実施例、並びに、これらのメッキ浴から得られたスズ及びスズ合金皮膜のリフロー性評価試験例及び外観評価試験例を順次説明する。

また、精製前のアルカンスルホン酸には各種イオウ化合物が不純物として微量含有されるが、このイオウ化合物の単離・同定試験例を述べるとともに、新たにこの単離されたイオウ化合物を、上記減圧濃縮処理で得られた精製アルカンスルホン酸をベース酸とするスズ及びスズ合金メッキ浴に微量含有させて、当該イオウ化合物のメッキ皮膜外観への影響度合を調べた判定試験例を併せて説明する。

尚、本発明は下記の処理例、実施例、試験例などに拘束されるものではなく、本発明の 技術的思想の範囲内で任意の変形をなし得ることは勿論である。

[0047]

《アルカンスルホン酸の精製例》

下記の精製例1~8において、精製例1は減圧濃縮処理による例、精製例2~3は有機系ポリマーを吸着剤に用いた固相抽出処理による例、精製例4は活性炭を吸着剤に用いた固相抽出処理による例、精製例5は有機系ポリマーを用いた2段固相抽出処理の例、精製例6は有機系ポリマーと活性炭を用いた2段固相抽出処理の例、精製例7~8は減圧濃縮処理と固相抽出処理を組み合わせた2段精製例である。

[0048]

(1)減圧濃縮処理による精製例1

4ツ口フラスコに濃度60%の市販のメタンスルホン酸水溶液を原液として加え、リービッヒ管と分留用曲管、ナス形フラスコで蒸留装置を組み立てた。

次いで、真空ポンプで 5 mm H g まで減圧しながら、室温で濃縮を開始し、液温が 1 0 0 ℃になるまで徐々に温度を上昇していき、約 5 時間減圧濃縮を行って、濃度 9 6 %のメタンスルホン酸を得た。

[0049]

(2)固相抽出処理による精製例2

スチレンージビニルベンゼン共重合体(アンバーライトXAD2;スペルコ社製) 100.0 gを500mLビーカーに入れ、メタノール(特級)500mLを添加し、室温下で約1時間撹拌した後、上澄み液を廃棄し、同様の操作をメタノールにて3度繰り返した。次いで、蒸留水500mLを入れ、室温下で10分撹拌した後、上澄み液を廃棄し、同様の操作を蒸留水にて5度繰り返した。次いで、減圧ろ過により水分を抜き取り、吸着剤のコンディショニング工程を終えた。

直径 $5 \text{ cm} \times$ 長さ 40 cmのオープンカラムにグラスウール 10 g を詰め、上記コンディショニング工程を終えたスチレンージビニルベンゼン共重合体 100 g を充填し、その上か

ページ: 13/

らグラスウール10gを詰めた。

このカラムに対して、市販のメタンスルホン酸(濃度70%)300gを5mL/分の流 速で滴下し、濃度70.0%のメタンスルホン酸を得た。

尚、前述したように、上記アンバーライトXAD2は吸着剤であって、冒述の先行技術2の アンバーライトIRA92(段落11参照)のような塩基性アニオン交換樹脂に属するものでは ない。

[0050]

(3) 固相抽出処理による精製例3

上記精製例2を基本としながら、吸着剤である有機系ポリマーの種類を臭素化スチレン ージビニルベンゼン共重合体(セパビーズSP207;三菱化学社製) に替え、他の条件を精製 例2と同様に操作して、コンディショニング工程と抽出工程を行い、市販のメタンスルホ ン酸(濃度70%)300gを5mL/分の流速でカラムに滴下して、濃度70.0%のメ タンスルホン酸を得た。

[0051]

- (4) 固相抽出処理による精製例 4
- 500mLビーカーに市販のメタンスルホン酸(濃度70.0%)500gと活性炭(関東 化学社製)50gを入れ、5時間撹拌し、グラスファイバーのフィルターで減圧ろ過し、 濾液を回収して、濃度70.0%のメタンスルホン酸を得た。

[0052]

(5) 2 段の固相抽出処理による精製例 5

前記精製例2と同様の操作により、スチレンージビニルベンゼン共重合体(アンバーラ イトXAD2)を吸着剤として、コンディショニング工程と抽出工程を行い、市販のメタンス ルホン酸(濃度70%)300gを5mL/分の流速でカラムに滴下して、濃度70.0% のメタンスルホン酸を得た。

さらに、コンディショニングを施したアンバーライトXAD2を充填した同様のカラムを用 いて、もう一度固相抽出を行い、濃度70.0%のメタンスルホン酸を得た。

[0053]

(6) 2 段の固相抽出処理による精製例 6

前記精製例3と同様の操作により、臭素化スチレンージビニルベンゼン共重合体(セパ ビーズSP207)を吸着剤として、コンディショニング工程と抽出工程を行い、市販のメタン スルホン酸(濃度70%)300gを5mL/分の流速でカラムに滴下して、濃度70.0 %のメタンスルホン酸を得た。

さらに、活性炭を充填した同様のカラムを用いて、もう一度固相抽出を行い、濃度70 .0%のメタンスルホン酸を得た。

[0054]

(7)減圧濃縮処理と固相抽出処理を組み合わせた精製例 7

4ツ口フラスコに濃度60%のメタンスルホン酸水溶液を加え、リービッヒ管と分留用 曲管、ナス形フラスコで蒸留装置を組み立て、真空ポンプで5mmHgまで減圧しながら、 室温で濃縮を開始し、液温が100℃になるまで徐々に温度を上げ、約5時間減圧濃縮を 行って、濃度96%のメタンスルホン酸を得た。

一方、直径5cm×長さ40cmのオープンカラムにグラスウール10gを詰め、コンディシ ョニングを施したスチレンージビニルベンゼン共重合体(アンバーライトXAD2)100gを 充填し、その上からグラスウール10gを詰めた。

減圧濃縮した上記メタンスルホン酸(濃度96.0%) 300gをカラムに入れ、5mL /分の流速で滴下して、濃度96.0%のメタンスルホン酸を得た。

[0055]

(8) 減圧濃縮処理と固相抽出処理を組み合わせた精製例 8

4ツ口フラスコに濃度60%のメタンスルホン酸水溶液を加え、リービッヒ管と分留用 曲管、ナス形フラスコで蒸留装置を組み立て、真空ポンプで5mmHgまで減圧しながら、 室温で濃縮を開始し、液温が100℃になるまで徐々に温度を上げ、約5時間減圧濃縮を

行って、濃度96%のメタンスルホン酸を得た。

一方、直径5cm×長さ40cmのオープンカラムにグラスウール10gを詰め、コンディシ ョニングを施した臭素化スチレンージビニルベンゼン共重合体(セパビーズSP207)100 gを充填し、その上からグラスウール10gを詰めた。

減圧濃縮した上記メタンスルホン酸(濃度96.0%)300gをカラムに入れ、5mL /分の流速で滴下して、濃度96.0%のメタンスルホン酸を得た。

[0056]

《液体クロマトグラフィーによるメタンスルホン酸の精製評価例》

そこで、固相抽出処理による上記精製例2を代表例に採って、メタンスルホン酸を精製 の前・後の段階で高速液体クロマトグラフィーにより分析し、得られた液体クロマトグラ ムに基づいてメタンスルホン酸の精製評価を行った。

即ち、島津製作所製のクロマトグラフLC-10ASを用いた上記高速液体クロマトグラフィ ーの分析条件は下記の通りである。

カラム:ODS-UG-3

移動相:メタノール:水=1:5,リン酸2ml/L

UV検出器:230nm カラム温度:40℃ 流速:lml/分 [0057]

図2Aは精製前のメタンスルホン酸のクロマトグラム、図2Bは精製後の同クロマトグ ラムである。

これらの液体クロマトグラムから判断すると、メタンスルホン酸の精製前の原液では、 図2Aに示すように、保持時間=3.178と6.182に吸収ピークが観られたが、精製例2から 得られたメタンスルホン酸では、図2Bに示すように、これら2つの吸収ピークがほぼ消 失しており、本発明の固相抽出処理を施すことで原液中の不純物が有効に除去され、メタ ンスルホン酸が高純度化されていることが確認できた。この場合、ほぼ消失が見られた吸 収ピークの成分は、厳密な特定には至らないまでも、イオウを含有する化合物に多く見ら れるピーク位置に類することから、同イオウ化合物と推定される。但し、上記消失ピーク の位置から推定すると、冒述の特許文献6でアルカンスルホン酸からの除去の対象成分に 挙げられている硫酸に該当するものではなかった。従って、本発明の脂肪族スルホン酸の 分離精製と、特許文献6のアルカンスルホン酸の精製では、その除去の対象成分が異なる ことから、精製メカニズムも異なるものと推定される。

ちなみに、固相抽出処理に替えて、メタンスルホン酸に前記精製例1の減圧濃縮処理を 施した場合でも、精製前・後の液体クロマトグラムの対比から同様のピークの消失が確認 でき、減圧濃縮処理を適用してもメタンスルホン酸は有効に高純度化されることが判明し た。

また、上記メタンスルホン酸に替えて、市販の2-ヒドロキシエタン-1-スルホン酸 に本発明の分離精製方法を施して、精製前・後の液体クロマトグラムを調べたが、吸収ピ ークの消失による同様の傾向を示した。

[0058]

そこで、上記精製例1~8で得られた高純度メタンスルホン酸を含有するスズ浴及びス ズ合金メッキ浴を下記の通り調製した。また、本発明の分離精製処理を施さないブランク 例、或は、加温することなく常温下で減圧濃縮処理を行った例を夫々比較例とした。

《スズ系メッキ浴の実施例》

(1)実施例1

下記の組成でスズメッキ浴を建浴した。

[リフロー性評価用のスズメッキ浴]

塩化第一スズ(Sn2+として)

精製例1のメタンスルホン酸

酸化防止剂

50g/L 50g/L 少量

ページ: 15/

ノニオン系界面活性剤

少量

[皮膜外観評価用のスズメッキ浴]

塩化第一スズ(Sn²+として)

80g/L 150g/L

前記精製例1のメタンスルホン酸 酸化防止剤

少量

ノニオン系界面活性剤

少量 上記酸化防止剤は、例えば、前述したように、アスコルビン酸、カテコール、ヒドロキ ノンなどを1~10g/L程度の割合で含有させ、ノニオン系界面活性剤としては、例え ば、 $C_1 \sim C_{20}$ アルカノール、フェノール、ナフトール、 $C_1 \sim C_{25}$ アルキルフェノール、 $C_1 \sim C_{22}$ 脂肪族アミンのエチレンオキシド付加物などを $1 \sim 10$ g/L程度の割合で含 有させることができる(以下の実施例及び比較例でも同様である)。

[0059]

(2) 実施例 2

実施例1を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例2で得られたメタンスルホン 酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を 建浴した。

[0060]

(3) 実施例 3

実施例1を基本としながら、前記精製例1に替えて前記精製例3で得られたメタンスル ホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ 浴を建浴した。

[0061]

(4) 実施例 4

実施例1を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例4で得られたメタンスルホン 酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を 建浴した。

[0062]

(5)実施例 5

実施例1を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例5で得られたメタンスルホン 酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を 建浴した。

[0063]

(6) 実施例 6

実施例1を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例6で得られたメタンスルホン 酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を 建浴した。

[0064]

(7)実施例7

実施例1を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例7で得られたメタンスルホン 酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を 建浴した。

[0065]

(8)実施例8

実施例1を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例8で得られたメタンスルホン 酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を 建浴した。

[0066]

(9) 実施例 9

下記の組成でスズー銅合金メッキ浴を建浴した。

[リフロー性評価用のスズー銅合金メッキ浴]

硫酸第一スズ(Sn²⁺として) 50g/L 硫酸銅(Cu²⁺として) 5 g/L 精製例7のメタンスルホン酸 50g/L 酸化防止剤 少量 ノニオン系界面活性剤 少量 安定剂 少量 [皮膜外観評価用のスズー銅合金メッキ浴] 硫酸第一スズ(Sn²⁺として) 80g/L 硫酸銅(Cu²⁺として) 8 g/L 前記精製例7のメタンスルホン酸 150g/L 酸化防止剂 少量 ノニオン系界面活性剤 少量 安定剤 少量

上記酸化防止剤、ノニオン系界面活性剤の種類や含有量はスズ浴で前述した通りである 。また、上記安定剤はスズと銅を円滑に共析化するためのものであり、チオ尿素類や、上 記ノニオン系界面活性剤(例えば、ラウリルアミンのエチレンオキシド付加物など)で代替 することもできる。

[0067]

(10)実施例10

上記実施例9を基本としながら、精製例7に替えて前記精製例8で得られたメタンスル ホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例9と同様にして、スズー銅合 金メッキ浴を建浴した。

[0068]

(11)実施例11

前記実施例9を基本としながら、精製例7に替えて前記精製例1で得られたメタンスル ホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例9と同様にして、スズー銅合 金メッキ浴を建浴した。

[0069]

(12)実施例12

下記の組成でスズービスマス合金メッキ浴を建浴した。

硫酸第一スズ(S n²⁺として) 80g/L 硫酸ビスマス(Bi³+として) 8 g/L 精製例1のメタンスルホン酸 150g/L 酸化防止剤 少量 ノニオン系界面活性剤 少量 安定剤 少量

上記酸化防止剤、ノニオン系界面活性剤の種類や含有量はスズ浴で前述した通りである 。また、上記安定剤はスズとビスマスを円滑に共析化するためのものであり、例えば、チ オ尿素類などのイオウ系化合物である。

[0070]

(13)実施例13

下記の組成でスズー銀合金メッキ浴を建浴した。

塩化第一スズ(Sn²⁺として) 80g/L 硝酸銀(Ag+(金属銀)として) 8 g/L 前記精製例1のメタンスルホン酸 150g/L 酸化防止剤 少量 ノニオン系界面活性剤 少量 安定剤 少量

上記酸化防止剤、ノニオン系界面活性剤の種類や含有量はスズ浴で前述した通りである 。また、上記安定剤はスズと銀を円滑に共析化するためのものであり、例えば、チオ尿素 類、チオグリコール、チオグリコール酸、亜硫酸塩、チオ硫酸塩などのイオウ系化合物で ある。

[0071]

(14)実施例14

前記実施例12を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例7で得られたメタンスルホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例12と同様にして、スズービスマス合金メッキ浴を建浴した。

[0072]

(15) 実施例 1 5

前記実施例12を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例8で得られたメタンスルホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例12と同様にして、スズービスマス合金メッキ浴を建浴した。

[0073]

(16) 実施例 1 6

前記実施例13を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例7で得られたメタンスルホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例13と同様にして、スズー銀合金メッキ浴を建浴した。

[0074]

(17) 実施例 1 7

前記実施例13を基本としながら、精製例1に替えて前記精製例8で得られたメタンスルホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例13と同様にして、スズー銀合金合金メッキ浴を建浴した。

[0075]

(18)比較例 1

前記実施例1を基本としながら、前記精製例1から得られたメタンスルホン酸に替えて、分離精製をしていない市販のメタンスルホン酸をそのまま使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を建浴した。

[0076]

(19) 比較例 2

前記実施例1を基本としながら、前記精製例1から得られたメタンスルホン酸に替えて、加温下ではなく常温下で減圧濃縮処理を施したメタンスルホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例1と同様にして、スズメッキ浴を建浴した。

[0077]

(20) 比較例 3

前記実施例9を基本としながら、前記精製例7から得られたメタンスルホン酸に替えて、分離精製をしていない市販のメタンスルホン酸をそのまま使用して、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例9と同様にして、スズー銅合金メッキ浴を建浴した。

[0078]

(21)比較例 4

前記実施例12を基本としながら、前記精製例1から得られたメタンスルホン酸に替えて、分離精製をしていない市販のメタンスルホン酸をそのまま使用して、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例12と同様にして、スズービスマス合金メッキ浴を建浴した。

[0079]

(22)比較例 5

前記実施例12を基本としながら、前記精製例1から得られたメタンスルホン酸に替えて、加温下ではなく常温下で減圧濃縮処理を施したメタンスルホン酸を使用し、それ以外の成分及び含有量の条件は実施例12と同様にして、スズービスマス合金メッキ浴を建浴した。

[0080]



前記実施例13を基本としながら、前記精製例1から得られたメタンスルホン酸に替え て、分離精製をしていない市販のメタンスルホン酸をそのまま使用して、それ以外の成分 及び含有量の条件は実施例13と同様にして、スズー銀合金メッキ浴を建浴した。

[0081]

そこで、通常より厳しい条件下で、上記実施例及び比較例の各メッキ浴から得られる電 着皮膜のリフロー性を評価した。

《スズ系メッキ皮膜のリフロー性評価試験例》

上記実施例1~10及び比較例1~3の各スズメッキ浴、或はスズー銅合金メッキ浴を 用いて、浴温30℃、陰極電流密度20A/dm²の条件で電気メッキを行って、Cu板 上に膜厚 5 μ m でスズ皮膜、或はスズー銅合金メッキ皮膜を夫々形成し、各試料を 3 0 0 ℃に設定したホットプレート上に60秒放置し、放置後の皮膜外観を目視観察して、下記 の基準に従ってスズ系メッキ皮膜のリフロー性を評価した。

- A:皮膜に光沢、ヨリ、或は変色は見られず。
- B:皮膜にやや曇った光沢は見られたが、ヨリは見られず。
- C:皮膜は黄色~青色に変色したが、ヨリは見られず。
- D:皮膜は黄色~青色に変色し、ヨリも見られた。

[0082]

図1の各左欄はその試験結果である。

リフロー性の評価は比較例 $1 \sim 3$ では $C \sim D$ であったが、実施例 $1 \sim 1$ 0では $A \sim B$ 0優れた評価を示した。

リフロー性試験では、260℃、或はこれを若干上回る温度で10秒程度加熱するのが 通常の条件であるが、本試験では、これより厳しく、皮膜の変色やヨリが発生し易い条件 に設定した。このため、本発明の分離精製を施していない従来のメタンスルホン酸を使用 した比較例1~2では、変色やヨリが発生したものと思われるが、実施例1~10では、 この厳しい条件にも拘わらず、ヨリは見られず、光沢も概ね良好であった。

この点を詳述すると、実施例1~6と比較例1の対比から、スズメッキ浴においては、 アルカンスルホン酸に本発明の分離精製を施すと、分離精製を行わない場合よりリフロー 性が大きく向上することが確認できた。また、実施例 $9\sim1$ 0 と比較例 2 との対比から、 スズ合金メッキ浴においても、本発明の分離精製はリフロー性の向上に寄与することが確 認できた。さらに、実施例1と比較例2との対比から、アルカンスルホン酸に減圧濃縮処 理を施す場合、リフロー性の向上には加温下での濃縮が重要であることが確認できた。実 施例1~6を実施例7~8と対比すると、減圧濃縮処理と固相抽出処理を組み合わせるこ とで、これらの処理の一方のみを行う場合よりリフロー性が改善されることが判明した。

以上のように、本発明の分離精製を施したアルカンスルホン酸をベース酸として含有す るスズメッキ浴、或はスズ合金メッキ浴は、この分離精製を施さないアルカンスルホン酸 を含有する同メッキ浴に比べて、浴から得られたメッキ皮膜のリフロー性を改善する点で 明らかな優位性があり、本発明のメッキ浴から得られたスズ又はスズ合金皮膜を電子部品 などに適用した場合、メッキの信頼性を従来より顕著に高めることができる。

[0083]

次いで、通常より陰極電流密度を増してヤケやムラが発生し易い条件下でメッキを行い 、上記実施例及び比較例の各メッキ浴から得られる電着皮膜の外観を評価した。

《スズ系メッキ皮膜の外観評価試験例》

上記実施例1~17及び比較例1、3~6の各スズメッキ浴、或はスズ合金メッキ浴を 用いて下記の厳しい条件で電気メッキを行って、С μ 系リードフレーム上に膜厚 1 0 μ m でスズ皮膜、或はスズ合金メッキ皮膜を夫々形成し、各リード端面の皮膜の析出状態を拡 大鏡で観察するとともに、リードフレーム全体のメッキムラの発生状況を目視観察し、皮 膜外観の優劣を評価した。

[メッキ条件]

Sn浴 Sn一Cu浴 SnーBi浴 Sn-Ag浴

ページ: 19/

浴温(℃) 3 0 3 0 3 0 3 0 電流密度(A/dm²) 4 0 3 0 4 0 3 0

また、上記皮膜外観の評価基準は次の通りである。

A:皮膜にヤケ、ムラは見られなかった。

B:リード端面にわずかにヤケが見られたが、ムラは見られなかった。

C:リード端面にヤケが見られたが、ムラは見られなかった。

D:リードのほぼ全面にヤケ、ムラが見られた。

[0084]

図1の各右欄はその試験結果である。

皮膜外観の評価は比較例1、 $3\sim6$ では共にCであったが、実施例 $1\sim1.7$ では $A\sim B$ の優れた評価を示した。

通常、電気メッキの陰極電流密度は10~20A/dm²程度であるが、本試験では、4 $0 \sim 5 \ 0 \ A/d \ m^2$ に増大させて、ヤケやムラが発生し易い厳しい条件に設定した。このた め、本発明の分離精製を施していない従来のメタンスルホン酸を使用した比較例1、3~ 6では、ヤケが発生したものと思われるが、実施例1~17では、この厳しい条件にも拘 わらず、ムラは見られず、ヤケも概ね見られなかった。

この点を詳述すると、実施例1、2~7と比較例1の対比から、スズメッキ浴において は、アルカンスルホン酸に本発明の分離精製を施すと、分離精製を行わない場合より皮膜 外観が大きく改善することが確認できた。また、実施例10~11と比較例3との対比か ら、スズー銅合金メッキ浴においても、本発明の分離精製は皮膜外観の改善に寄与するこ とが確認できた。スズービスマス合金メッキ浴(実施例12、15と比較例4との対比)、 スズー銀合金メッキ浴(実施例13、17と比較例6の対比)においても、本発明の分離精 製が皮膜外観の改善に寄与することは明白である。さらに、実施例12と比較例5との対 比から、アルカンスルホン酸に減圧濃縮処理を施す場合には、皮膜外観の改善には加温下 で行うことが重要であることが確認できた。実施例1、2~6、11~13を実施例7~ 10、14~17に対比すると、減圧濃縮処理と固相抽出処理を組み合わせることで、こ れらの処理の一方のみを行う場合より皮膜外観が改善されることが判明した。

このように、本発明の分離精製を施したアルカンスルホン酸をベース酸として含有する スズメッキ浴、或はスズ合金メッキ浴は、この分離精製を施さないアルカンスルホン酸を 含有する同メッキ浴に比べて、浴から得られたメッキ皮膜の外観を改善する点で明らかな 優位性があり、この面からも、本発明のメッキ浴から得られたスズ又はスズ合金皮膜を電 子部品などに適用した場合、メッキの信頼性を従来より顕著に高めることができる。

[0085]

以上を総合すると、市販のメタンスルホン酸に減圧濃縮処理及び/又は固相抽出処理を 施して、得られた精製メタンスルホン酸をベース酸とするスズ及びスズ合金浴を用いて電 気メッキを行うと、メッキ皮膜の外観、リフロー性を良好に改善できるという重要な技術 的事項が明らかになった。

そして、この技術的事項、即ち、メタンスルホン酸に特定の精製分離処理を施すと優れ たメッキ特性が得られることは、精製分離によってメタンスルホン酸からメッキ特性に悪 影響を与える不純物が排除されていることを強く推測させる。

そこで、上記精製分離によりメタンスルホン酸から排除されるイオウ化合物を特定し、 これらのイオウ化合物の中でメッキ特性に悪影響を及ぼす成分、或は、影響を及ぼさない ニュートラルな成分を確認する作業を下記の試験に基づいて順次行った。

[0086]

《メタンスルホン酸中の不純物の単離・同定試験例》

市販のメタンスルホン酸100mLをジクロロメタン300mLで抽出し、その後、エ バポレーターでジクロロメタンを除去した。次いで、抽出・溶媒除去を数回繰り返し、不 純物の含水混合物を得た。不純物中に含有する水分を除くためにジクロロメタンを 30 m L加え、硫酸ナトリウム5gを加えた。上澄み液をデカンテーションし、エバポレーター で溶媒除去した後、不純物の混合物を得た。

得られた不純物の混合物に3mLのメタノールを加え、リサイクル分取型の高速液体ク ロマトグラフィー (日本分析工業(株)製;LC-908型) を用いて以下に示す条件で測定し 、単離物を得た。

カラム:Shodex Asahipak GS-310 21G

移動相:メタノール

流速:3.8mL/分

検知器:RI

上記単離物は、¹³ C-NMR、¹ H-NMR、IR、GC-MS、MS、元素分析などの各 種分析機器を用いて同定した。

[0087]

その結果、各種分析データに基づいて下記のイオウ化合物(1)~(5)が同定できた。 尚、下記の分析データにおいて、 ^1H-NMR の $_S$ はシングレットピーク、IRの $_W$ は 弱いピーク、mはミドルピーク、sは強いピークを意味する。

(1) ジメチルジスルフィド

P & T - G C / M S : m s 9 4, 7 9, 6 1, 4 5

(2)メタンチオスルホン酸S-メチル

 1 H - N M R (ppm) : 2.709(s, 3H, -SO₂ CH₃), 3.315(s, 3H, -SCH₃)

I R (cm⁻¹): 1134.1(s, R-SO₂-R), 1305.7(m, R-SO₂-R), 1330.8(m, -S-CH₃), $1410.0(w, -S-CH_3)$

(3) α ークロロジメチルスルホン

 1 H - N M R (ppm) : 3.054(s, 3H, -SO₂ CH₃), 4.447(s, 2H, -CH₂ C1)

I R (cm⁻¹): 761.8(s,-CH₂-Cl), 1120.6(s,R-SO₂-R), 1245.9(m,-CH₂-Cl), 1313.4(s, $R-SO_2-R$)

GC/MS: ms 128, 113, 93, 79, 63, 49

元素分析(C, H): (C₂H₅SO₂C1) C:18.89%、H:3.48%

(4) α - メチルスルホニル- α, α - ジクロロジメチルスルホン

 1 H - N M R (ppm) : 2.920(s, 3H, -SO₂ CH₃), 3.369(s, 3H, -SOCH₃)

¹³ C - NMR (ppm):36.873, 39.832, 105.880

I R (cm^{-1}) : 1083.9(s,-SOCH₃), 1147.6(s,R-SO₂-R), 1321.1(s,R-SO₂-R), $1332.7(m, -SOCH_3)$

元素分析(C, H, N, S, 0): (C₃ H₆ S₂ O₃ Cl₂) C:16.20%、H:2.56%、S:29.86%、0:21.54% (5)ジメチルスルホン

 1 H - N M R (ppm) : 2.991(s, 3H, -SO₂ CH₃)

I R (cm^{-1}) : 1136.0(s, R-SO₂-R), 1298.0(s, R-SO₂-R)

[0088]

ちなみに、参考までに、ジクロロメタンによって70%の市販メタンスルホン酸1Lか ら不純物を抽出することにより、この精製前のメタンスルホン酸中に存在する不純物濃度 を推定も含めて示すと、メタンチオスルホン酸S-メチル(2)は1.6ppm、ジメチルス ルホン(5)は2.5 p p mであり、この化合物(5)の含有濃度に照らして、α-クロロジメ チルスルホン(3)は1.2 p p m、 α ーメチルスルホニルー α , α ージクロロジメチルスル ホン(4)は2.5ppmと夫々推定できる。また、ジメチルジスルフィド(1)の含有濃度は 上記化合物(5)とあまり変わらないものと思われる。

[0089]

そこで、上記試験で単離、同定された5種のイオウ化合物について、減圧濃縮処理で得 られた精製メタンスルホン酸(具体的には、前記精製例1のメタンスルホン酸)にこれら のイオウ化合物を夫々微量含有させて、各イオウ化合物を不純物に含むスズ又はスズ合金 メッキ浴から得られる電着皮膜の外観の優劣を評価することにより、メッキ特性に悪影響 を及ぼす成分か、或は、影響を及ぼさないニュートラルな成分かの判定試験を行った。

《イオウ化合物のメッキ特性への影響度判定試験例》

以下では、スズメッキ浴、スズービスマス合金メッキ浴、スズー銀合金メッキ浴に分け

ページ: 21/

て順次説明する。

(1)スズメッキ浴

先ず、下記の組成でスズメッキ浴を建浴した。

塩化第一スズ(Sn²+として)60g/L精製例1のメタンスルホン酸106g/Lノニオン系界面活性剤10g/Lアニオン系界面活性剤少量酸化防止剤少量

上記ノニオン系界面活性剤には、ビスフェノールポリエトキシレートを使用し、アニオン系界面活性剤にはジブチルナフタレンスルホン酸ナトリウムを2g/L程度で含有させ、酸化防止剤にはアスコルビン酸を1g/L程度の割合で含有させた。

次いで、上記スズメッキ浴に前記試験で単離したイオウ化合物 (1) \sim (5) を夫々単独で添加し、また、イオウ化合物 (3) \geq (4) を 1 対 1 の重量混合比で併用添加するとともに、そのメッキ浴中の添加濃度を 0 \sim 5 p p m (1 p p m ごとに変化させた)、1 0 p p m、5 0 p p m、1 0 0 p p m、2 0 0 p p m に夫々変化させた。

そして、各イオウ化合物の添加濃度が異なる上記スズメッキ浴を用いて、浴温40℃、陰極電流密度20A/dm²、カソードロッカー6m/分の条件にて、Cu系リードフレーム上に膜厚10μmのスズ皮膜を形成し、前記メッキ皮膜の外観評価試験例と同様に、各リード端面の皮膜の析出状態を拡大鏡で観察するとともに、リードフレーム全体のメッキムラの発生状況を目視観察し、皮膜外観の優劣を評価した。

上記皮膜外観の評価基準は次の通りである。

- 〇:メッキ皮膜の全表面積のうち、60%以上が良好な外観を呈した。
- △:同じく、良好な外観が40~60%であった。
- ×:同じく、良好な外観が40%より少なかった。

[0090]

下表はその試験結果である。前述の通り、化合物 (1) はジメチルジスルフィド、化合物 (2) はメタンチオスルホン酸 S- メチル、化合物 (3) は $\alpha-$ クロロジメチルスルホン、化合物 (4) は $\alpha-$ メチルスルホニル α , $\alpha-$ ジクロロジメチルスルホン、化合物 (5) はジメチルスルホンである。

	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) + (4)
0 ppm	0	0	Ó	Ô	$\stackrel{(1)}{\cap}$	(3) 1 (4)
1 ppm	0	0	Õ	Õ	$\tilde{\circ}$	Δ
2 ppm	0	Ō	Δ	Δ	Δ	×
3 ppm	0	Ō	\triangle	\triangle	\triangle	×
4 ppm	0	Ö	×	×	×	×
5 ppm	0	Ō	×	×	×	×
1 0 ppm	0	Ō	×	×	×	×
5 0 ppm	0	Ö	×	×	×	Ŷ X
1 0 0 ppm	0	Δ	×	×	×	
2 0 0 ppm	0	×	×	×	×	×

上表を見ると、ジメチルスルホン(5)は200pm混入してもメッキ皮膜の外観を損なわず、メッキ特性に影響を与えないことが判る。

ジメチルジスルフィド(1)は200ppmで皮膜外観の評価は \times 、100ppm(即ち、100ppm以上で200ppm未満)での評価は \triangle であるため、ジメチルスルホン(5)との対比からも明らかなように、ジメチルジスルフィド(1)はメッキ特性に悪影響を及ぼすことが確認できた。

また、メタンチオスルホン酸 S-メチル(2)、 $\alpha-$ クロロジメチルスルホン(3)、 $\alpha-$ メチルスルホニルー α , $\alpha-$ ジクロロジメチルスルホン(4)は、夫々 4 p p m での外観評価は \times 、3 p p m (即ち、3 p p m 以上で 4 p p m 未満)では Δ であることから、これらの化合物(2) \sim (4)はジメチルジスルフィド(1)と同様にメッキ特性に悪影響を及ぼすことが確認

ページ: 22/

できた。このことから、その影響の強度については、化合物(2)~(4)は化合物(1)よりメ ッキ浴中での許容可能な濃度が低く、従って、ごく微量を越えて浴中に存在しても、メッ キ特性に悪影響を及ぼすことが判明した。

さらに、イオウ化合物同士が共存する場合に着目すれば、例えば、化合物(3)か(4)が単 独で濃度2ppm存在すると各外観評価は△であるが、共存状態で合計濃度が2ppmに なると評価は×に低下する(これに対して、1ppm(即ち、1ppm以上で2ppm未満)での評価は△である)ことから、夫々が単独で存在する場合に比べて同濃度でも外観評価 が劣ることが確認できた。従って、複数のイオウ化合物が共存すると、その相乗作用でメ ッキ特性の低下がさらに促進されてしまうことが判った。

以上のように、メタンスルホン酸をベース酸とするスズメッキ浴において、メタンスル ホン酸に混在する不純物としての各種のイオウ化合物は、その種類の全てがメッキ特性に 影響を及ぼすものではなく、メッキ特性に影響を及ぼさないジメチルスルホン(5)のよう なニュートラルな化合物が存在し、イオウ化合物のうちの特定成分だけがメッキ特性に悪 影響を及ぼし、その成分は上記化合物 $(1)\sim(4)$ のように、分子内に酸化途上のイオウ原子 を有する化合物か、イオウ原子と塩素原子を併有する化合物に特定されるという重要な点 が明らかになった。

また、これらの化合物(1)~(4)の間でもメッキ特性への影響の強度(即ち、メッキ浴中 での許容濃度)は異なり、単独成分として浴に存在する条件では、化合物(1)の許容濃度は 200ppm未満、化合物(3)~(4)の許容濃度は4ppm未満と推定できる。さらに、単 独ではなく複数成分がメッキ浴に共存するとその相乗作用でメッキ特性の低下がさらに促 進される傾向が確認でき、化合物 $(1)\sim(4)$ の少なくとも2種以上が浴に共存する条件では 、その合計許容濃度は2ppm未満に低下すると推定できる。

[0091]

(2)スズービスマス合金メッキ浴

先ず、下記の組成でスズービスマス合金浴を建浴した。

硫酸第一スズ(Sn²⁺として) 80g/L 硫酸ビスマス(Bi³+として) 8 g/L 精製例1のメタンスルホン酸 150g/L ノニオン系界面活性剤 少量 酸化防止剂 少量

上記ノニオン系界面活性剤にはノニルフェノールポリエトキシレートを5g/L程度で 含有させ、酸化防止剤にはアスコルビン酸を1g/L程度の割合で含有させた。

次いで、前記スズメッキ浴と同様の添加条件で、上記スズービスマス合金浴に前記試験 で単離したイオウ化合物(1)~(5)を、0ppm~200ppmの範囲で浴中濃度を逐次変 化させながら単独又は併用添加するとともに、スズ浴と同様の電気メッキ条件で、これら のメッキ浴を用いてCu系リードフレーム上にスズービスマス合金皮膜を形成し、電着皮 膜の外観の優劣を評価した。評価基準は前記スズ浴の場合と同じである。

[0092]

下表はその試験結果である(化合物(1)~(5)の種類は前記スズ浴と同じ)。

	/ \			(3)	/ツ俚類は刖記人人冷	
	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) + (4)
0 ppm	0	0	0	0	Ò	(6) . (1)
5 ppm	0	0	0	Ō	$\tilde{\cap}$	^
1 0 ppm	0	0	Õ	$\tilde{\circ}$	Δ	\triangle
5 0 ppm	0	Õ	Δ	Δ	24	×
1 0 0 ppm	Õ	$\tilde{\circ}$	×		×	×
2 0 0 ppm	$\tilde{\circ}$	^	$\hat{\mathcal{C}}$	×	×	×
L = J = p 1		\triangle	×	×	\times	×

上表を見ると、ジメチルスルホン(5)は200ppm混入してもメッキ皮膜の外観を損 なわず、メッキ特性に影響を与えないことが判る。

これに対して、化合物(1)~(4)はその混入によってメッキ皮膜の外観を低下させること からメッキ特性に悪影響を及ぼすことが確認できる。そして、メッキ特性への影響の強度 (許容濃度の大小)は各化合物間で異なり、スズメッキ浴での傾向と同様に、メッキ特性への影響の強度は化合物(1)ではより小さく、化合物(4)では大きく、化合物(2)~(3)では(1)と(4)の中間であることが判明した。

以上のように、メタンスルホン酸をベース酸とするスズービスマス合金メッキ浴においても、メタンスルホン酸に混在する不純物としての各種のイオウ化合物は、その種類の全てがメッキ特性に影響を及ぼすものではなく、メッキ特性に影響を及ぼさないジメチルスルホン(5)のようなニュートラルな化合物が存在する反面、分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物か、イオウ原子と塩素原子を併有する化合物の特定成分だけがメッキ特性に悪影響を及ぼすという重要な点が明らかになった。

また、これらの化合物(1)~(4)においては、スズメッキ浴の場合と同様に、単独ではなく複数成分がメッキ浴に共存するとその相乗作用でメッキ特性の低下がさらに促進される傾向があることが判った(化合物(3)と(4)の共存浴を参照)。

[0093]

その一方、スズービスマス合金メッキ浴においては、メッキ特性に悪影響を与える化合物 (1) \sim (4) の許容濃度はスズメッキ浴の場合より総じて大きく、例えば、スズービスマス合金浴の場合、化合物 (1) では 2 0 0 p p m での外観評価は \triangle (これに対して、スズ浴では 2 0 0 p p m の評価は \times) であるため、2 0 0 p p m を越えても \triangle 評価の可能性があり、また、化合物 (4) では 1 0 p p m での評価は \triangle (これに対して、スズ浴では 1 0 p p m の評価は \times) であるため、1 0 p p m を越えても \times ではなく \triangle 評価の可能性があることから、各化合物の浴中での許容濃度はスズービスマス合金浴の方がスズ浴より概ね大きい。

従って、これらの特定のイオウ化合物が不純物として浴中に存在する場合、概ね、スズービスマス合金浴でのメッキ特性の低下への抵抗力はスズ浴の場合より大きく、スズービスマス合金浴の場合には、スズ浴より不純物濃度が増してもメッキ特性への悪影響が現れにくいことが推定できる。

[0094]

(3)スズー銀合金メッキ浴

先ず、下記の組成でスズー銀合金メッキ浴を建浴した。

7左形がな ファブノロ フェン	in e Æin U/Co
硫酸第一スズ(Sn ²⁺ として)	80g/L
硝酸銀(Ag⁺として)	
	8 g/L
精製例1のメタンスルホン酸	150g/L
安定剤	130g/L
	4 0 g/L
ノニオン系界面活性剤	9 ·
酸化防止剤	少量
欧山初上荆	少量
나를 가는 다 N. જ 프로노 네크리 N C. N C C.	<i>-</i>

上記ノニオン系界面活性剤と酸化防止剤の種類と含有量は前記スズービスマス合金メッキ浴の場合と同じである。また、安定剤にはチオグリコールポリエトキシレートを使用した。

次いで、前記スズメッキ浴と同様の添加条件で、上記スズー銀合金浴に前記同定試験で単離したイオウ化合物 $(1)\sim(5)$ を、0 p p m ~ 2 0 0 p p m の範囲で浴中濃度を逐次変化させながら単独又は併用添加するとともに、スズ浴と同様の電気メッキ条件で、これらのメッキ浴を用いて C u 系リードフレーム上にスズー銀合金皮膜を形成し、電着皮膜の外観の優劣を評価した。評価基準はスズ浴の場合と同じである。

[0.095]

下表はその試験結果である(化合物(1)~(5)の種類は前記スズ浴と同じ)。

	/					11.2 とつく ノン・プロ
_	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) + (4)
O ppm	0	0	0	O	Ô	
5 ppm	0	0	Ō	Õ	$\tilde{\circ}$	×
1 Oppm	0	0	Δ	Δ	Δ	×
5 Oppm	0	0	×	×	×	×
1 0 0 ppm	0	0	×	×	×	×
200ppm	0	Δ	×	×	×	×

ページ: 24/E

上表を見ると、ジメチルスルホン(5)は200ppm混入してもメッキ皮膜の外観を損 なわず、メッキ特性に影響を与えないことが判る。

これに対して、化合物(1)~(4)はその混入によってメッキ皮膜の外観を低下させること からメッキ特性に悪影響を及ぼすことが確認できた。そして、メッキ特性への影響の強度 (許容濃度の大小)は各化合物間で異なり、スズメッキ浴での傾向と同様に、メッキ特性へ の影響の強度は化合物(1)ではより小さく、化合物(2)~(4)は化合物(1)より大きいことが 判明した。

以上のように、メタンスルホン酸をベース酸とするスズー銀合金メッキ浴においても、 メタンスルホン酸に混在する不純物としての各種のイオウ化合物は、その種類の全てがメ ッキ特性に影響を及ぼすものではなく、メッキ特性に影響を及ぼさないジメチルスルホン (5)のようなニュートラルな化合物が存在する反面、分子内に酸化途上のイオウ原子を有 する化合物か、イオウ原子と塩素原子を併有する化合物の特定成分だけがメッキ特性に悪 影響を及ぼすという重要な点が明らかになった。

また、これらの化合物(1)~(4)においては、スズメッキ浴の場合と同様に、単独ではな く複数成分がメッキ浴に共存するとその相乗作用でメッキ特性の低下がさらに促進される 傾向があることが判った(化合物(3)と(4)の共存浴を参照)。

[0096]

その一方、スズー銀合金メッキ浴においては、メッキ特性に悪影響を与える化合物(1) ~(4)の許容濃度は総じて、スズメッキ浴の場合より大きく、且つ、スズービスマス合金 浴の場合より小さい。

例えば、化合物(1)が浴中に200ppm存在する場合、スズー銀合金浴での外観評価 は△であるが、スズ浴では×であり、また、化合物(4)が浴中に10ppm存在する場合 、スズー銀合金浴での外観評価は△であるが、スズ浴では×であることから、各化合物の 浴中での許容濃度はスズー銀合金浴の方がスズ浴より概ね大きい。その反面、化合物(2) や(3)が浴中に10ppm存在する場合、スズー銀合金浴での外観評価は△であるが、ス ズービスマス合金浴では○であることから、各化合物の浴中での許容濃度はスズービスマ ス合金浴の方がスズー銀合金浴より概ね大きい。

従って、これらの特定のイオウ化合物が不純物として存在する場合、概ね、スズー銀合 金浴でのメッキ特性の低下への抵抗力はスズ浴の場合より大きく、スズービスマス合金浴 の場合より小さく、スズー銀合金浴の場合には、スズ浴より不純物濃度が増してもメッキ 特性への悪影響が現れにくく、スズービスマス合金浴より現れ易いことが推定できる。

【図面の簡単な説明】

[0097]

【図1】実施例1~10及び比較例1~3のメッキ浴を使用した場合の電着皮膜のリ フロー性評価試験、並びに、実施例1~17及び比較例1、3~6のメッキ浴を使用 した場合の電着皮膜の外観評価試験の各結果を示す図表である。

【図2】図2は本発明の分離精製を施す前・後のメタンスルホン酸についての液体ク ロマトグラムであり、図2Aは精製前の液体クロマトグラム、図2Bは精製後の液体 クロマトグラムである。

皮膜外觀

C

С

С

С

С

【書類名】図面 【図1】

	リフロー性	皮膜外観		リフロー性
実施例 1	В	В	比較例 1	С
実施例 2	В	В	比較例 2	D
実施例3	В	В	比較例 3	С
実施例 4	В	В	比較例 4	_
実施例 5	В	В	比較例 5	
実施例 6	В	В	比較例 6	_
実施例7	Α	Α		
実施例8	А	Α		
実施例 9	В	Α		
実施例10	Α	Α		
実施例11		В		
実施例12		В		
実施例13		В		
実施例14		Α		
実施例15		Α		
実施例16		Α		
実施例17	_	Α		





ページ: 1/E

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 スズ又はスズ合金皮膜のリフロー性や皮膜外観を改善する。

【解決手段】 (a)第一スズ塩と、第一スズ塩及び銅、ビスマス、銀、インジウム、亜鉛、ニッケルなどから選ばれた金属の塩とのいずれかよりなる可溶性塩と、(b)アルカンスルホン酸、アルカノールスルホン酸よりなる脂肪族スルホン酸を含有するメッキ浴において、上記脂肪族スルホン酸(b)が、同スルホン酸以外の不純物としてのイオウ化合物(分子内に酸化途上のイオウ原子を有する化合物、分子内にイオウ原子と塩素原子を併有する化合物)を排除するか、微量濃度にまで低減したスズ及びスズ合金の脂肪族スルホン酸メッキ浴である。メッキ特性に影響する不純物には、ジメチルジスルフィド、メタンチオスルホン酸S-メチル、 $\alpha-$ クロロジメチルスルホンなどがある。

【選択図】 なし

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-432338

受付番号 50302143299

書類名 特許願

担当官 笹川 友子 9482

作成日 平成16年 2月25日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000197975

【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町5番26号

【氏名又は名称】 石原薬品株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 593002540

【住所又は居所】 兵庫県明石市二見町南二見21-8

【氏名又は名称】 株式会社大和化成研究所

【特許出願人】

【識別番号】 000006264

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町1丁目5番1号

【氏名又は名称】 三菱マテリアル株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100092439

【住所又は居所】 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目12番2号

山本ビル4階

【氏名又は名称】 豊永 博隆

出願人履歴情報

識別番号

[000197975]

1. 変更年月日 [変更理由]

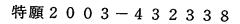
1990年 8月14日

住所

新規登録 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町5番26号

氏 名

石原薬品株式会社



出願人履歴情報

識別番号

[593002540]

1. 変更年月日 [変更理由]

E更理由] 住 所 氏 名 1992年12月 3日

新規登録

兵庫県明石市二見町南二見21-8

株式会社大和化成研究所

特願2003-432338

出願人履歴情報

識別番号

[000006264]

1. 変更年月日

1992年 4月10日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

氏 名

三菱マテリアル株式会社